Referências Bibliográficas

- BOHR, N.. The penetration of atomic particles through matter. In: MATHEMATHISK-FYSISKE MEDDELELSER, volumen 18. Det Kgl. Danske Videnskabernes Selskab, 1948.
- [2] BROWN, W. L.; AUGUSTINIAK, W. M.; BRADY, E.; COOPER, B.; LANZE-ROTTI, L. J.; RAMIREZ, A.; EVATT, B. ; JOHNSON, R. E.. Energydependence of the erosion of H₂O ice films by H and He ions. Nucl. Instr. and Meth., 170:321–325, 1980.
- [3] BROWN, W. L.; AUGUSTINIAK, W. M.; LANZEROTTI, L. J.; JOHNSON, R. E.; EVATT, B.. Linear and nonlinear processes in the erosion of H₂O ice by fast light ions. Phys. Rev. Lett., 45(29):1632, 1980.
- [4] JOHNSON, R. E.. Stimulated desorption of atoms and molecules from bodies in the outer solar system. Braz. J. Phys., 29(3):444, 1999.
- [5] OHRING, M.. The Materials Science of Thin Films. Academic Press, 1992.
- [6] SPOHR, R.. Ion tracks and Microtechnology. Principles and Applications. Vieweg & Sohn Verlagsgesellschaft, 1990.
- [7] PETRENKO, V. F.; WHITWORTH, R. W. Physics of ice. Oxford University Press, 1999.
- [8] ZIEGLER, J.. SRIM-2003. Nucl. Instr. and Meth. B, 219-220:1027-1036, 2004.
- [9] FLEISCHER, R. L.; PRICE, P. B.; WALKER, R. M. Ion explosion spike mechanism for formation of charged-particle tracks in solids. J. Appl. Phys., 36(11):3645, 1965.
- [10] HAFF, P. K.. Possible new sputtering mechanism in track registering materials. Appl. Phys. Lett., 29(8):473, 1976.

- [11] JOHNSON, R. E.; BROWN, W. L.. Electronic mechanisms for sputtering of condensed-gas solids by energetic ions. Nucl. Instr. and Meth., 198:103-118, 1982.
- [12] SEIBERLING, L. E.; GRIFFITH, J. E.; TOMBRELLO, T. A. A thermalized ion explosion model for high energy sputtering and track registration. Radiat. Eff., 52:201, 1980.
- [13] RITCHIE, R. H.; CLAUSSEN, C.. A core plasma model of charged particle track formation in insulators. Nucl. Instr. and Meth., 198:133-138, 1982.
- [14] WATSON, C. C.; TOMBRELLO, T. A. A modified lattice potential model of electronically mediated sputtering. Radiat. Eff., 89:263, 1985.
- [15] VINEYARD, G. H.. Thermal spikes and activated processes. Radiat. Eff., 29:245, 1976.
- [16] LUCCHESE, R. R. Thermal spike model for heavy ion induced desorption from surfaces. J. Chem. Phys., 86(1):443, 1987.
- [17] NIESCHLER, E.; NEES, B.; VOIT, H.; BEINING, P.; SCHEER, J. Macroscopic description of fast heavy-ion-induced desorption yields. Phys. Rev. B, 37:9197, 1988.
- [18] REIMANN, C. T.; BROWN, W. L.; JOHNSON, R. E. Electronically stimulated sputtering and luminescence from solid argon. Phys. Rev. B, 37(4):1455, 1988.
- [19] WILLIAMS, P.; SUNDQVIST, B. Mechanism of sputtering of large biomolecules by impact of highly ionizing particles. Phys. Rev. Lett., 58(10):1031, 1987.
- [20] BITENSKY, I. S.; PARILIS, E. S.. Shock wave mechanism for cluster emission and organic molecule desorption under ion bombardment. Nucl. Instr. and Meth. B, 21:26, 1987.
- [21] BROWN, W. L.; JOHNSON, R. E. Sputtering of ices: a review. Nucl. Instr. and Meth. B, 13:295-303, 1986.
- [22] SCHOU, J.. Transport theory for kinetic emission of secondary electrons from solids by electron and ion bombardment. Nucl. Instr. and Meth., 170:317-320, 1980.

- [23] JOHNSON, R. E.; SUNDQVIST, B. An electronic mechanism for molecular desorption. Int. J. Mass Spectrom. Ion Phys., 53:337-339, 1983.
- [24] HEDIN, A.; HÅKANSSON, P. ; SUNDQVIST, B. Ion-track model for fast-ion-induced desorption of molecules. Phys. Rev. B, 31(4):1780, 1985.
- [25] SUNDQVIST, B.; HEDIN, A.; HÅKANSSON, P.; SALEHPOUR, M.; SÄVE,
 G.; JOHNSON, R. E.. Sputtering of biomolecules by fast heavy ions.
 Nucl. Instr. and Meth. B, 14:429-435, 1986.
- [26] WIEN, K.. Fast heavy ion induced desorption. Radiat. Eff. and Def. in Solids, 109:137–167, 1989.
- [27] SUNDQVIST, B.. Desorption of organic molecules from solid and liquid surface induced by particle impact. In: SPUTTERING BY PARTICLE BOMBARDMENT III, volumen 64, p. 257–303. Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg, 1991.
- [28] HÅKANSSON, P.. Desorption experiments on organic insulators with high energy particle beams. In: FUNDAMENTAL PROCESSES IN SPUTTERING OF ATOMS AND MOLECULES, número 43, p. 593. K. Dan. Vidensk. Selsk. Mat. Fys. Medd., 1992.
- [29] REIMANN, C. T.. Theoretical models for sputtering and desorption of bio-organic molecules under collisional and electronic excitation by ion impact. In: FUNDAMENTAL PROCESSES IN SPUTTERING OF ATOMS AND MOLECULES, volumen 43, p. 351. K. Dan. Vidensk. Selsk. Mat. Fys. Medd., 1992.
- [30] BETZ, G.; WIEN, K. Energy and angular distributions of sputtered particles. Int. J. Mass Spec. Ion Proc., 140:1, 1994.
- [31] PAPALÉO, R. M. Fast-Ion-Induced sputtering and modifications of molecular solids. Tese de Doutorado, Division of ion Physics, Department of Radiation Sciences, Uppsala University, Sweden, 1996.
- [32] DE CASTRO, C. S. C.. Estudo dos mecanismos de dessorção de íons H⁺ e H⁻ emitidos por superfícies metálicas sob impacto de íons rápidos. Tese de doutorado, Departamento de Física, Pontifícia Universidade Católica do Río de Janeiro, 1997.

- [33] SCHWARTZ, K.; TRAUTMANN, C. ; NEUMANN, R. Electronic excitatios and heavy-ion-induced processes in ionic crystals. Nucl. Instrum. Methods B, 209:73-84, 2003.
- [34] SCHIWIETZ, G.; CZERSKI, K.; ROTH, M.; STAUFENBIEL, F.; GRANDE,
 P. L.: Femtosecond dynamics -snapshots of early ion-track evolution. Nucl. Instrum. Methods B, 226:683-704, 2004.
- [35] SCHIWIETZ, G.; GRANDE, P. L.; SKOGVALL, B.; BIERSACK, J. P.; KÖHRBRÜCK, R.; SOMMER, K.; SCHMOLDT, A.; GOPPELT, P.; KÁDÁR, I.; RICZ, S. ; STETTNER, U. Influence of nuclear track potentials in insulators on the emission of target auger electrons. Phys. Rev. Lett., 69(4):628, 1992.
- [36] BETZ, H. D.. Charge state and charge-changing cross sections of fast heavy ions penetrating through gaseous and solid media. Rev. Modern Phys., 44(3):465, 1972.
- [37] NASTASI, M. Ion-Solid Interactions: Fundamentals and applications. Solid State Science. Cambridge, 1996.
- [38] HECKMAN, H. H.; HUBBARD, E. L.; SIMON, W. G.. Electronic charge distributions for heavy ions at high velocities. Phys. Rev., 129(3):1240, 1963.
- [39] MONTENEGRO, E. C.; CRUZ, S. A.; VARGAS-ABURTO, C. A universal equation for the electronic stopping of ions in solids. Phys. Lett., 92A(4):195-202, 1982.
- [40] BOHR, N.. Velocity-range relation for fission fragments. Phys. Rev., 59:270, 1941.
- [41] RITCHIE, R. H.. Energy losses by swift charged particles in the bulk and at the surface of condensed matter. Nucl. Instr. and Meth., 198:81-91, 1982.
- [42] REIMANN, C. T.. Some comments on pressure-pulse/shock-wave desorption in a real material. Nucl. Instr. and Meth. B, 95:181-191, 1995.
- [43] JOHNSON, R. E.. Sputtering of ices in the outer solar system. Rev. Mod. Phys., 68(1):305, 1996.

- [44] WIEN, K.; KOCH, C.; VAN TAN, N.. Line shifts in mass spectra of secondary ions ejected from solids by MeV-ion impact. Nucl. Instr. and Meth. B, 100:322-330, 1995.
- [45] KOBETICH, E. J.; KATZ, R. Energy deposition by electron beam and δ rays. Phys. Rev., 170(2):391, 1968.
- [46] IZA, P.; SIGAUD, R.; FARENZENA, L. S.; PONCIANO, C. R.; DA SILVEIRA,
 E. F.. Track electrostatic model for describing ion emisson of insulators. Braz. J. Physics, 35(4A):921-926, 2005.
- [47] STERNGLASS, E. J.. Theory of secondary electron by high-speed ions. Phys. Rev., 108(1):1, 1957.
- [48] SCHOU, J.. Secondary electron emission from solids by electron and proton bombarment. Scanning Microscopy, 2(2):607-632, 1988.
- [49] DREXLER, C. G.; DUBOIS, R. D.. Energy-and angle- differential yields of electron emission from thin carbon folis after fast proton impact. Phys. Rev. A, 1996.
- [50] ROTHARD, H. Electron ejection by heavy particles as precursor of track formation in condensed matter. Nucl. Instrum. Methods B, 225:27-39, 2004.
- [51] VERLET, L. Computer experiments on classical fluids. I. thermodynamical properties of Lennard-Jones molecules. Phys. Rev., 159(1):98, 1967.
- [52] PONCIANO, C. R.. Desenvolvimento de espectrômetros de massa por tempo de vôo para PDMS e MALDI. Aplicações de PDMS em compostos não voláteis. Tese de doutorado, Departamento de Química, Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, 1996.
- [53] TORGERSON, D. F.; SKOWRONSKI, R. P. ; MACFARLENE, R. D.. New approach to mass-spectroscopy of non volatile compounds. Biochem. Biophys. Res. Commun., 60:616-621, 1974.
- [54] COLLADO, V. M.; FARENZENA, L. S.; PONCIANO, C. R.; DA SILVEIRA,
 E. F. ; WIEN, K.. Ion desorption from frozen H₂O irradiated by MeV heavy ions. Surf. Sci., 569:149-162, 2004.
- [55] FARENZENA, L. S.; COLLADO, V. M.; PONCIANO, C. R.; DA SILVEIRA, E. F. ; WIEN, K. Secondary ion emission from $CO_2 - H_2O$ ice

irradiated by energetic heavy ions Part I. measurement of the mass spectra. Int. J. Mass Spectrom., 243:85–93, 2005.

- [56] PINHO, R. R. Estudo da dessorção iônica induzida pelo impacto de íons rápidos sobre fenilalanina. Tese de doutorado, Departamento de Física, Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, 1993.
- [57] www.roentdek.com, User Manual version 6.0.1.8 B77.
- [58] FENYÖ, D.; HÅKANSSON, P.; SUNQVIST, B. U. R. On the ejection of hydrogen ions from organic solids impacted by MeV ions. Nucl. Instrum. Methods. B., 84:31-36, 1994.
- [59] HÅKANSSON, P.; KAMENSKY, I. ; SUNDQVIST, B.. Biomolecule desorption yields as a function of the angle of incidence of fast heavy ions. Surf. Sci, 116:302–312, 1982.
- [60] http://physics.nist.gov/physrefdata/ionization/.
- [61] STRAUB, H. C.; RENAULT, P.; LINDSAY, B. G.; SMITH, K. A. ; STEB-BINGS, R. F.. Absolute partial cross sections for electron-impact ionization of H₂, N₂ and O₂ from threshold to 1000 eV. Phys. Rev. A, 54(3):2146, 1996.
- [62] STRAUB, H. C.; LINDSAY, B. G.; SMITH, K. A. ; STEBBINGS, R. F.. Absolute partial cross sections for electron-impact ionization of H₂O and D₂O from threshold to 1000 eV. J. Chem. Phys., 108(1):109, 1998.
- [63] SCHULZ, G. J.. Formation of H^- ions by electron impact on H_2 . Phys. Rev., 113(3):816, 1959.
- [64] COMPTON, R. N.; CHRISTOPHOROU, L. G.. Hegative-ion formation in H_2O and D_2O . Phys. Rev., 154(1):110, 1967.
- [65] PEREIRA, J. A. M.; DA SILVEIRA, E. F.. Cluster and velocity effects on yields and kinetic energy distributions of Li⁺ desorbed from LiF. Phys. Rev. Lett., 84(25):5904, 2000.
- [66] PEREIRA, J. A. M.; BITENSKY, I. S.; DA SILVEIRA, E. F. Nonlinear effects in ion emission from lif induced by N⁺ and N₂⁺ MeV ion impact. Int. J. Mass Spectrom. Ion Processes, 174:179–191, 1998.
- [67] GRANDE, P. L.; SCHIWIETZ, G. Impact-parameter dependence of the electronic energy loss of fast ions. Phys. Rev. A, 58:3796, 1998.

- [68] SCHIWIETZ, G.; GRANDE, P. L. A unitary convolution approximation for the impact-parameter dependent electronic energy. Nucl. Instr. and Meth. B, 153:1-9, 1999.
- [69] DE AZEVEDO, G. M.; GRANDE, P. L. ; SCHIWIETZ, G.. Impactparameter dependent energy loss of screened ions. Nucl. Instrum. Methods B, 164:203-211, 2000.
- [70] SCHIWIETZ, G.; GRANDE, P. L.. Casp version 3.1. www.hmi.de/people/schiwietz/casp.html, 2004.
- [71] JOHNSTON, R. L. Atomic and molecular clusters. Taylor & Francis, 2002.
- [72] GARRISON, B. J.. Molecular desorption induced by heavy particle bombardment of solids. Int. J. Mass Spectrom. Ion Phys., 53:243, 1983.

A Códigos

A.1 Solução da equação de movimento pelo algoritmo de Verlet

A evolução de um sistema de partículas clássico fica determinada se a equação de movimento, as posições e as velocidades iniciais são conhecidas.

O algoritmo de Verlet é um método prático para resolver numericamente a equação de movimento calculando as novas posições e velocidades passo a passo a partir da posição e velocidade no momento inicial [51].

A equação de movimento clássica é uma equação diferencial de segunda ordem $\ddot{r}(t) = F(r)/m$ que pode ser reduzida a duas equações de primeira ordem. Elas são:

$$\dot{r}(t) = v(t) \tag{A-1}$$

е

$$\dot{v}(t) = \frac{F(r(t))}{m} \tag{A-2}$$

Um algoritmo de diferenças finitas pode ser montado utilizando a expansão de Taylor da função posição r(t+h):

$$r(t+h) = r(t) + h\dot{r}(t) + \frac{h^2}{2}\ddot{r}(t) + O(h^3)$$
(A-3)

Utilizando v(t) no lugar de \dot{r} e a 2^a Lei de Newton $\ddot{r} = F/m$, tem-se:

$$r(t+h) = r(t) + hv(t) + \frac{h^2}{2} \frac{F(r(t))}{m} + O(h^3)$$
 (A-4)

A expansão de v(t+h) nos conduz a:

$$v(t+h) = v(t) + h\dot{v}(t) + \frac{h^2}{2}\ddot{v}(t) + O(h^3)$$
(A-5)

Podemos usar F/m para eliminar \dot{v} , mas ainda assim necessitamos desen-

volver uma expressão para \ddot{v} em termos de quantidades conhecidas. Isto pode ser feito através de $\dot{v}(t+h)$:

$$\dot{v}(t+h) = \dot{v}(t) + h\ddot{v}(t) + O(h^2)$$
 (A-6)

re-ordenando e multiplicando por h/2 obtém-se:

$$\frac{h^2}{2}\ddot{v}(t) = \frac{h}{2}\left[\dot{v}(t+h) - \dot{v}(t)\right] + O(h^3)$$
(A-7)

A expressão para v(t+h) transforma-se então em:

$$v(t+h) = v(t) + h\dot{v}(t) + \frac{h}{2}\left(\dot{v}(t+h) - \dot{v}(t)\right) + O(h^3)$$
(A-8)

Usando a equação de movimento, esta pode ser escrita como:

$$v(t+h) = v(t) + \frac{h}{2m} \left[F(x(t+h)) + F(x(t)) \right] + O(h^3)$$
 (A-9)

Esquematicamente, o algoritmo de Verlet para as velocidades é: dado um valor conhecido da posição r_i , velocidade v_i e uma expressão para a força F(r(t)), **Passo 1**: Determinar

$$r_{i+1} = r_i + hv_i + h^2 F(r_i)/2m$$
(A-10)

Passo 2: Calcular

$$F(r_{i+1}) \tag{A-11}$$

Passo 3: Determinar

$$v_{i+1} = v_i + \frac{h}{2m} \left[F(r_i) + F(r_{i+1}) \right]$$
(A-12)

Após os parâmetros para uma nova posição terem sido calculados, volta-se ao passo 1.

O diagrama de blocos do programa principal é apresentado na figura A.1.

Três subrotinas adicionais foram desenvolvidas. Uma primeira subrotina permite determinar o valor da força originada pelo campo elétrico formado pelo traço usando um referencial localizado ao longo do traço (Fig.A.2); como o traço é formado pelo infratraço (traço positivo) e ultratraço (negativo), duas subrotinas independentes foram escritas para cada um destes e são apresentadas nas figuras A.3 e A.4 respectivamente.



Figura A.1: Diagrama de blocos do programa principal



Figura A.2: Subrotina Força.



Figura A.3: Subrotina traço positivo.



Figura A.4: Subrotina traço negativo.

A.2 Estrutura do programa CoboldPC

Na figura A.5 pode-se ver o diagrama do programa utilizado pelo CoboldPC para a aquisição e análise de dados.



Figura A.5: Diagrama de blocos que o ColboldPC utiliza.

B Programas utilizados

B.1 SRIM

O programa SRIM é formado por dois sub-programas: o "Stopping Power" e o TRIM ("Transport and Range of Ions in Matter"). O programa foi elaborado por J.P. Ziegler, J.P. Biersack e U. Littmark e tornou-se uma ferramenta muito útil no estudo das interações projétil-sólido.

Este código pode, para energias incidentes de 10 eV a 10 GeV, simular o alcance do íon e a perda de energia por unidade de comprimento. As distribuições angulares e de energia dos íons espalhados e transmitidos também podem ser calculadas.

Os parâmetros iniciais do alvo são: a densidade, a espessura e a composição química. Para um alvo composto de vários elementos a regra de Bragg é usada para determinar a perda de energia. Os resultados variam na ordem de 15% com relação aos resultados experimentais.

O projétil perde energia em quantidades discretas durante as colisões binárias e continuamente entre as colisões binárias, até que sua energia esteja abaixo de um valor pré-estabelecido ou que saia do material. As perdas de energia discretas nas colisões binárias contribuem para a perda de energia nuclear enquanto que as perdas contínuas entre as colisoes binárias contribuem para a perda de energia eletrônica.

O programa utiliza o método de Monte Carlo para simular as trajetórias de um grande número de projéteis no alvo.

B.2 CasP

O programa **CasP** (**C**onvolution approximation for swift Particles) versão 3.1, desenvolvido por P.L. Grande e G. Schiwietz [67–70], calcula apenas a perda de energia eletrônica através de cálculos de transferência de energia eletrônica Q_e (devido à excitação e a ionização dos átomos do alvo) para cada um dos diferentes valores de parâmetro de impacto *b* na colisão. A seção de choque total devido a perda de energia eletrônica S_e é determinada a partir de $Q_e(b)$.

-	Convolution Approximation by P.L.Grand	le and G.Schiw 💶 🗖 🔀	
<	Basic Mode Expert Options About	Info	
1	Projectile: N 21		Convolution Approximation by P.L.Grande and G.Schiw 🖃 🗖 🗙
	Zp 7		Basic Mode Expert Options About Info
			Convolution Approximation: Projectile Screening
	per nucleon		C CA (renumbarive) C None (reset) (F LCA (Il Initary) C Yukawa / Bohr
	Chemical formula		C single-zeta
		Integrated Results	General (incl. DHFS)
			GasTarget C charge state scan
1			
			Shell correction
			Impact-Parameter and Integration Selection
	CasP 3.1		1E-3 Accuracy
) (rite to File uses dat		Automatic b select bmin 12E-5 Å OK Cancel
			# of points 42 bmax 7 Å File found
	Start Calculation Graphics Clear Graphics	Help Exit	Start Calculation Graphics Clear Graphics Help Exit
	Time: 10:24:19		

Figura B.1: CasP

A computação de Q_e e de S_e leva em conta uma função de blindagem do projétil que pode ser pré-definida na opção "projectile–screening function", ou seja, CasP calcula o poder de freamento para cada estado de carga do projétil. Feito o cálculo, pode-se optar pelo valor de taxa de perda de energia correspondente ao estado de carga médio.

O programa CasP faz uso de aproximações para realizar os cálculos; a aproximação de convolução unitária UCA é uma teoria não linear já que inclui os termos de Bloch na perda de energia. Conseqüentemente, para projéteis totalmente ionizados, os resultados não escalam com o quadrado da carga do projétil (como acontece para a maioria das teorias quânticas de primeira ordem).

A captura eletrônica e ciclos de perda podem ser importantes para energias perto ou abaixo da velocidade na qual a velocidade do projétil é igual à velocidade orbital dos elétrons (aproximadamente 25 *keV/u* para as bandas de valência). Para velocidades do projétil mais elevadas, a transferência de energia para os elétrons do alvo se torna o processo dominante no mecanismo de redução de velocidade dos íons.

A opção da aproximação UCA inclui uma aproximação para o formalismo de pacote de onda de Bloch. Cada elétron é contado só uma vez em uma colisão e são restringidas as probabilidades de ionização a um máximo de 100%.

A opção **PCA** é uma aproximação que depende do parâmetro de impacto na primeira aproximação de Bohr (teoria da perturbação da 1ª ordem, freqüentemente denominada aproximação semi-clássica). Esta aproximação é baseada na suposição de um movimento retilíneo do projétil, contanto que o projétil tenha alguns *keV/u*.

Na janela principal do programa, figura B.1, o projétil é definido pelo seu número atômico Z e a sua relação energia/massa dada em unidades keV/u. O alvo é especificado pelo símbolo do elemento químico ou, se for molecular, pela sua fórmula.

Na janela "Expert_Options" pode-se escolher uma das duas aproximações mencionadas anteriormente. Nos nossos cálculos usou-se a UCA. Na região de "Projectile screening", se for marcado "general", surge uma janela na qual o estado de carga inicial do projétil deve ser definido.

B.3 CoboldPC

No início da execução do programa surge uma janela similar a da figura B.2. Existem duas maneiras de interação: através dos botões da barra de ferramentas ou por uma ordem na linha de comandos localizada na parte inferior da tela. Para dar início à aquisição, executa-se um arquivo de extensão *ccf* (nome.ccf) da seguinte forma:

- 1. na linha de comandos escreve-se a ordem *execute* nome.ccf (*enter*); podese alternativamente usar a barra com o comando *execute*.
- 2. na caixa de diálogo que surge, seleciona-se o diretório e o nome.ccf.

Em outra janela de diálogo, figura B.2, o usuário deve definir o tipo de sessão:

- leitura de um arquivo previamente adquirido ListModeFile, ou

Untilled - CoboldPC	_ # ×
File Edit View Help	
🗋 🗃 - 🗃 - 🔛 - 👘 - 👘 - 👘 - 👘 - 🗾 - 🕹 🎒 🦹 🥵 🖉 🐯 💷 🍕 関	
Now Select New-Function Type Read from ListMode File Read from Hardware	
 G Read from LitiMode File C Read from Hardware 	
DK Canceler	
নি ন	
	010 1000

Figura B.2: Janela do CoboldPC

 leitura a partir do Hardware, neste caso o usuário pode adquirir os dados em formato ListModeFile (nome.lmf).

O programa automaticamente adquire e gera os espectros que previamente foram definidos no nome.ccf; estes ficam visíveis durante toda à aquisição. Para observar os diferentes espectros use as opções da barra, os botões (+/-) do bloco numérico, ou a linha de comandos (*view*).

A seguir alguns comandos freqüentes:

start	inicia a aquisição
pause	pára a aquisição
stop	encerra a aquisição
view 2	mostra o espectro 2
cur	mostra um marcador para observar as coordenadas no espec-
	tro
\exp	expande o espectro usando o cursor para determinar a área
fit	ajusta uma função ao espectro
int	fornece o valor de uma área definida no espectro
update	atualiza o espectro que está sendo mostrado
clear all	apaga os espectros

O tratamento de dados é feito de acordo com as necessidades específicas e, para isso, deve-se modificar o arquivo DAN.dll escrito em linguagem FORTRAN.

Programas

B.4 FileZilla

O software FileZilla permite transferir os arquivos tipo "Modelo.f90" para o diretório do "usuário" no LNCC. Depois de executar o programa, as caixas de diálogo devem ser preenchidas assim:

Address: sftp://itaipava.lncc.br User: "usuário" Password: **** Port: 22

Uma vez feito isso, pode-se realizar o intercâmbio dos arquivos com um simples arraste dos arquivos entre a pasta do LNCC e a pasta do PC.

🔁 FileZilla - Connected to itaipava.Incc.br					
File Edit Transfer View Queue Server Help					
📴 • C. C. C. C. C. 🖾 🖸 🗠 🕹 🖉 🕵 R Y Address:	User:	Password:	Port:	Quickgonnect 🔻	
Status: Directory listing successful Status: Batiaving directory listing					<u> </u>
Command: CD					
Response: Remote working directory is now /prj/externos/prjmid Command: LIST					
Response: Sucessfully received 1 items Status: Disaster Editors a secondal					-
Lead Size C1 Reterio 2 Taxia) (Size)	Pometo São Joji Joséomos Jojin	517			
Elica site in View View	Filename /	Filesize Filetune	Date Time	Permissions	-
Debug		Thomas Thomas	Dote Inne	1100000	
🕀 🧰 VFinN	i 🛅 enio	Pasta de ar	05/22/aa 19:55	drwxxx	
Contracts Contracts					
Filename / Filenine Filenine Last Modif					
Contraction and a second					
Debug Pasta de arquivos 5/20/aaa					
WFim.190 8 KB Fortran 90 Free 5/22/aaaa					
WFim.mak 4KB Makefile 5/20/aaaa ■ VEim.mak 22KB VEim.mak 5/22/aaaa					
vrintindp 33 KB VC++ 5 Wolktp 3/22/888	1				
<u>۰</u>					
1 folder and 3 files with 47545 bytes.	1 folder.				
Local Filename Size Direction Remot	e Filename	Host Status			
Ready	<u>8</u>				Queue: O bytes 🧔 🧿
🏄 Iniciar 🤄 🍙 🥌 » 🙋 Servidor não encontr 🛛 🔀 Adobe Acr	obat Profes 🧱 OriginPro 7.5 - 0	2:VArq 🔯 Tesis	🗾 🗾 FileZill	a · Connec D	esktop 🌺 < 10:34

Figura B.3: FileZilla

B.5 Putty

Este programa permite administrar o computador no LNCC, definido em um ambiente Unix. Uma vez na janela do Putty, no espaço correspondente a Host Name, digite "itaipava.lncc.br" e depois clique em Open, logo aparece uma janela preta com a seguinte mensagem: Login as:, digite "usuário"; a seguir forneça a senha.

A seguir os principais comandos usados:		
logout	para sair	
man	ajuda	
cd	permite trocar de diretório	
ls -l	lista os arquivos	
rm "nome"	apaga arquivo	
rkdir "nome"	cria um diretório	
ps -u	lista os processos do usuário	
dos2unix modelo.f90 > n1.f90	permite adicionar um fim de linha ao arquivo "mod-	
	elo.f90"e o renomea para "n1.f90"	
f90 n1.f90 -o modelo	cria o arquivo executável	
./modelo	executa o arquivo "modelo"	
./modelo &	executa o arquivo e permite continuar executando	
	outros comandos	
kill PID	anula o trabalho com numeração PID	
gzip dado dat	comprime o arquivo	

C Agregados lônicos

C.1 Agregados iônicos

Define-se um agregado como como um conjunto de partículas (átomos ou moléculas). Os agregados se subdividem de acordo com os tipos de átomos que os compõem e pela natureza da ligação destes [71]; por exemplo: agregados metálicos, iônicos, moleculares, de semicondutores, de gases raros.

A formação de agregados iônicos é outra questão que ainda não tem uma resposta bem definida. Existem três mecanismos de formação de agregados [30,72]:

- O primeiro é chamado de emissão simples. Supõe-se que exista agregados de moléculas pré-formadas na superfície do alvo e que a energia de dissociação da molécula é grande em comparação com a energia de ligação à superfície. É esta diferença de energias que permite a ejeção das moléculas intactas.
- 2. Para sistemas como metais e semicondutores, a energia de dissociação de uma molécula é menor que a energia de ligação superficial. Assim, as moléculas ejetadas podem interagir entre elas em uma região acima da superfície do sólido e formar agregados por um processo de recombinação. Neste mecanismo, os átomos não precisam ser emitidos de sítios contíguos na superfície.
- 3. O último mecanismo é essencialmente um mecanismo híbrido dos dois anteriores (ejeção intacta e recombinação).

C.1.1

Propriedades dos agregados iônicos

Um dos aspectos fascinantes dos agregados é a evolução das propriedades em função de seus tamanhos. Existe uma teoria que descreve esta evolução. A teoria de aproximação de agregados esféricos (Spherical Clusters Approximation SCA) considera um agregado formado por N átomos ou moléculas como sendo uma esfera.

O volume de um agregado é considerado como sendo o produto entre o volume de um átomo e o número de átomos que formam o agregado:

$$V_c = N V_a \tag{C-1}$$

introduzindo o raio atômico, tem-se:

$$\frac{4}{3}\pi R_c^3 = \frac{4}{3}\pi R_a^3 \tag{C-2}$$

após reordenar os termos, determina-se o raio de um agregado:

$$R_c = N^{1/3} R_a \tag{C-3}$$

A área superficial de um agregado é portanto:

$$S_c = 4\pi R_c^2 = 4\pi \left(N^{1/3} R_a \right)^2 = N^{2/3} S_a \tag{C-4}$$

C.1.2 Formação de agregados iônicos de água

Dependendo do tipo de material e do tipo de experimento, agregados iônicos positivos e negativos podem ser formados a partir de clusters neutros seja por impacto de elétrons ou por fotoionização.

A ionização de agregados neutros por impacto de elétrons vem acompanhada de uma fragmentação do agregado devido a uma mudança na geometria e ao excesso de energia envolvida na ionização. Para um agregado de tipo A_N , temos que:

$$A_n + e^-(E(b)) \to (A_n^+)^{**} + 2e^- \to (A_{n-m}^+)^* + A_m + 2e^- \to \dots$$

O estudo dos agregados de água iniciou-se em 1950, utilizando técnicas como espectroscopia IR ou espectrometria de massa. As espécies iônicas medidas num espectrômetro de massa são agregados protonados $(H_2O)_nH^+$, estes agregados são constituídos por um íon hidrônio (H_3O^+) . Assim, o agregado $(H_2O)_nH^+$ pode-se considerar como $(H_3O^+)(H_2O)_{n-1}$. Agregados Iônicos

Segundo Johnston [71] as seções de choque de ionização dos agregados são aproximadamente constantes, este foi o critério adotado para os nossos cálculos.

D Lista de Artigos Publicados no Doutorado

D.1 Artigos Relacionados a esta Tese

Iza, P.; Farenzena, L.S.; da Silveira, E.F.
 Effects of projectile track charging on the H⁻ secondary ion velocity distribution

Nucl. Instrum. Methods B, 2006, submetido.

- Iza, P.; Farenzena, L.S.; Jalowy, T.; Groneveld, K.O. e da Silveira, E.F. Secondary ion emission dynamics model: A tool for nuclear track analysis Nucl. Instrum. Methods B, 2006, 245, 61-66
- Iza, P.; Sigaud, R.; Farenzena, L.S.; Ponciano, C.R. e da Silveira E.F. Track elctrostatic model for describing ion emisson of insulators Braz. J. Physics, 2005, 35(4A), 921-926

D.2 Outros Artigos publicados

Nestes trabalhos a minha contribuição foi na análise parcial dos dados (em particular a água) e durante a etapa experimental desenvolvida no Laboratório Nacional de Luz Sincrotron.

 Farenzena, L.S.; Iza, P.; Martinez, R.; Fernandez-Lima, F.A.; Seperuelo, Eduardo D.; Faraudo, G.S.; Homem, M.G.P.; Naves de Brito, A.; Wien, K. e da Silveira, E.F.

Electronic analysis of astrophysical ices

Earth, Moon and Planets, 2006, 11, 1946-1951

- Farenzena, L.S.; Martinez, R.; Iza, P.; Ponciano, C.R.; Homem, M.G.P.; Naves de Brito, A.; da Silveira, E.F. e Wien, K.
 Secondary ion emissiom from condensed *CO* bombarded by fission fragments. Int. J. Mass spec., 2006, 251, 1-9
- Martinez, R.; Ponciano, C.R.; Farenzena, L.S.; Iza, P.; Homem, M.G.P.; Naves de Brito, A.; Wien, K. e da Silveira, E.F. Ion cluster desorption from frozen NH₃ induced by impact of fast multicharged ions.

Int. J. Mass Spec., 2006 , 253 , 112-121

4. Ponciano, C.R.; Martinez, R.; Farenzena, L.S.; Iza, P.; Homem, M.G.P.; Naves de Brito, A.; da Silveira, E.F. e Wien, K.

Electronic sputtering produced by fission fragments on condensed CO and CO_2 .

J. Am. Soc. Mass Spectrom., 2006, 17, 1120-1128